

深層学習の過剰適合に対する 正則化手法の解析



SATテクノロジー・ショーケース2025

■ はじめに

近年、訓練データ数より遥かに多いパラメータを持つ深 層学習モデルを使用して、訓練誤差を最小にするように パラメータを更新する. しかし, 訓練誤差が0になるまで学 習を続けると、過剰信頼(overconfidence)状態になってしま い、テストデータに対する精度が低くなってしまう。この間 題を過剰適合(overfitting)と呼び、深層学習モデルを学習 する上で重要な課題である. 本論文では, 過剰適合を防 ぐために提案されたLabel Smoothing[1]とFlood Regularization[2]に焦点を当てる. この2つの手法は、アプ ローチは異なるが、最小化したい損失関数に正則化を加 えるという点で共通している。本論文では、それぞれの正 則化の効果を解析し、過剰適合に対するより良い正則化 について議論する.

■ 関連研究

1. Label Smoothing[1]

多クラス分類において、教師ラベルをソフトにして過学 習を防ぐ手法である. 正解クラスは1, それ以外は0のonehotベクトルyの代わりに、yと一様分布によって平滑化さ れたソフトなラベルを使用し、以下の損失関数を最小化す るようにパラメータ更新を行う.

$$\mathcal{L}_{ls} = -(1 - \lambda) \sum_{i=1}^{K} t_i \log p_i - \lambda \sum_{i=1}^{K} \log p_i$$

 t_i はone-hotベクトルであり、 p_i はiクラスに対するソフトマッ クス確率を表している。これにより、正解クラスに対する過 剰な予測を防ぐ.

2. Flood Regularization[2]

過剰適合を防ぐため、訓練誤差をある閾値bよりも小さく ならないような正則化手法である. 訓練誤差がbを下回っ た場合, 損失の符号が反転し、パラメータの更新方向の 符号が反転することで, 先鋭解への到達を回避している. 損失関数は以下の通りである.

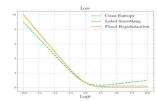
$$\mathcal{L}_{ls} = \left| -\sum_{i=1}^{K} t_i \log p_i - b \right| + b$$

非常にシンプルな手法であり、識別だけではなく、回帰に も使用できる.

■ 解析結果

クロスエントロピー損失において, ロジット(ソフトマックス 関数への)と正則化の性質について確認する. 1つのロジ ットを用いた2クラス分類の場合を考える. この時のロジット と損失・勾配のグラフは図1のようになる. 通常のクロスエ ントロピー損失はロジットが大きくなるにつれて、損失と勾 配が0に近づく.しかし,正の勾配を一度も取らないため, 学習を続けるとロジットが無限大に向かう.一方, Label SmoothingとFlood Regularizationは正の勾配を取る.この2 つの正則化の違いは、ロジットが負の部分での傾き、滑ら かに勾配が上昇するか否かと正の勾配が減少するか否か である. Label Smoothingはロジットが大きくなるにつれて, 勾配が滑らかに大きくなり続ける.一方, Flood Regularizationはある地点で急激に勾配の符号が反転し、 ロジットが大きくなりすぎると勾配が減衰する.

また, 実際の多クラス分類のベンチマークで実験を行い, ロジットを分析した. 使用したデータはCIFAR-10, モデル はResNet34を使用し、200エポックの学習を行った. 各手 法における、ロジットの分散の平均、 テストデータに対する 損失と正答率について確認した(表1). どちらの正則化手 法も通常より精度は高い. しかし、ロジットの分散が小さく なるのはLabel Smoothingであり、大幅にテスト損失が下が るのはFlood Regularizationである.



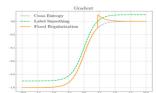


図1: ロジットと正則化の関係

	Variance of Logit (avg)	Test Loss (avg)	Test Acc.
Normal	18.64	0.265	94.7
Label Smoothing[1]	3.42	0.212	95.13
Flood Regularization[2]	6.23	0.164	94.88

表 1: CIFAR-10 での実験における各手法の評価

[1] Szegedy, Christian, et al. "Rethinking the inception architecture for computer vision." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016.

[2] Ishida, Takashi, et al. "Do we need zero training loss after achieving zero training error?." arXiv preprint arXiv:2002.08709 (2020).

福田 幸平(ふくだ こうへい) 代表発表者

広島大学先進理工系科学研究科

先進理工系科学専攻情報科学プログラム

〒739-8527 広島県東広島市鏡山1丁目4番1号 問合せ先

TEL: 090-3656-9962

Email: m231319@hiroshima-u.ac.jp

■キーワード: (1)機械学習 (2)正則化

(3) 過剰適合

■共同研究者: 小林 匠(産総研) 栗田 多喜夫(広島大、産総研)